PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-010230

(43)Date of publication of application: 14.01.1992

(51)Int.CI.

G11B 7/09

(21)Application number: 02-109377

(71)Applicant: PIONEER ELECTRON CORP

(22)Date of filing:

25.04.1990

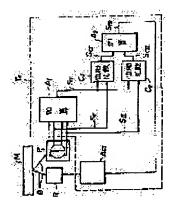
(72)Inventor: SUZUKI TOSHIO

NISHIZUKA MITSURU

(54) OPTICAL INFORMATION READER

(57)Abstract:

PURPOSE: To execute stable tracking control by outputting a tracking control signal after adding the result of comparing the phase of an optical output signal from a detector at a diagonal position on the quadripartite photodetection face of a photodetector with the phase of a total sum signal. CONSTITUTION: Reflected light from a recording medium M is inputted to a photodetecting means P and converted to an electric signal, and an adder A1 outputs a total sum signal ST from the means P to first and second phase comparators C1 and C2. The comparators C1 and C2 compare the phases of electric signals SI and SII to be outputted from one photodetection face at the diagonal position on the quadripartite photodetection face of the means P with the phase of the signal ST and output first and second phase compared result signals SCI and SCII to an adder A2. The adder A2 adds the signals SCI and SCII and outputs a tracking control signal STR to an actuator ACT so as to execute the tracking control. Thus, even when there is flaw or dirt on the surface of the recording medium, the stable tracking control can be executed.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報 (B 2)

(11)特許番号

第2716569号

(45)発行日 平成10年(1998) 2月18日

(24)登録日 平成9年(1997)11月7日

(51) Int.Cl.⁶

G11B 7/09

識別配号

庁内整理番号

FΙ

G11B 7/09

技術表示箇所

С

請求項の数1(全10頁)

(21)出願番号 特願平2-109377

(22)出廣日

平成2年(1990)4月25日

(65)公開番号

特開平4-10230

(43)公開日

平成4年(1992)1月14日

(73)特許権者 999999999

パイオニア株式会社

東京都目黒区目黒1丁目4番1号

(72)発明者 鈴木 敏雄

埼玉県所沢市花園 4 丁目2610番地 パイ

オニア株式会社所沢工場内

(72)発明者 西塚 満

埼玉県所沢市花園 4 丁目2610番地 パイ

オニア株式会社所沢工場内

(74)代理人 弁理士 石川 泰男 (外1名)

審査官 竹中 辰利

(56)参考文献 特

特開 昭63-181126 (JP, A)

特開 昭63-148433 (JP, A)

特開 昭62-232730 (JP, A)

(54) 【発明の名称】 光学式情報読取り装置

1

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】情報記録媒体の情報記録面上の信号トラックに光ビームを照射する光ビーム照射手段と、前記情報記録面からの反射光ビームを光電変換して電気信号を出力する4分割受光面を有する光検出手段と、前記電気信号に基づいて前記光ビーム照射手段からの光ビームの前記トラック上への照射位置を追従制御するトラッキング制御手段と、を備えた光学式情報読取り装置において、前記トラッキング制御手段は、前記光検出手段の4分割受光面の対角位置にある一対の受光面のうちいずれか一10方の受光面から出力される第1の電気信号と前記4分割受光面から出力される電気信号の総和信号との位相を比較して第1の位相比較結果信号を出力する第1の位相比較器と、

前記対角位置にある他方の受光面から出力される第2の

2

電気信号と前記総和信号との位相を比較して第2の位相 比較結果信号を出力する第2の位相比較器と、

前記第1の位相比較結果信号と、第2の位相比較結果信号とを加算してトラッキング制御信号を出力する加算器と、

を含むことを特徴とする光学式情報読取り装置。

【発明の詳細な説明】

〔産業上の利用分野〕

本発明は、光ディスクプレーヤなどの光学式情報読取 り装置に係り、特に1本の光ビームを用いその反射回折 光の干渉を利用してトラッキング制御を行う形式の光学 式情報読取り装置に関する。

〔従来の技術〕

レーザディスクプレーヤシステムやコンパクトディス クプレーヤシステム、追加記録型(DRAW:Direct Read A

fter Write) 光ディスクシステムなどの情報記録再生に 用いられている光学式情報読取り装置において、情報記 録媒体である光学式ディスク上のピットを正確にトレー スするためのトラッキング制御方式として従来様々な方 式が提案されている。その一つとして、情報記録再生用 のビームの他にトラッキング専用のビームを用いるので はなく、ディスクに対して照射した1本の光ビームのデ ィスクからの透過光または反射光からこれに含まれるト ラッキング情報を検出してトラッキング制御を行う方法

第9図に、従来の光学式情報読取り装置の概略ブロッ ク図を示す。

この光学式情報読取り装置101は、光学式ディスクD 上に変調信号の形で記録された情報を光学式ディスクD を回転させながらレーザ光Lを用いて読み出す光ピック アップ部1と、読み出された変調信号を復調して出力す る復調ブロック6と、光学式ディスクDを回転させるた めのスピンドルモータ5と、光ピックアップ部1からの レーザ光しがトラックからはずれないように制御するト ラッキングサーボ部2Aと、光ピックアップ部1のレーザ 光Lの焦点制御を行うフォーカシングサーボ部3と、ス ピンドルモータ5を定速制御する回転サーボ部4とを備 えている。

次に、第10図に1本のビームでトラッキングサーボを 行う形式の光ピックアップ部1とトラッキングサーボ部 2Aと復調ブロック6のさらに詳細な構成を示すブロック

第10図において、光ピックアップ部1は、レーザダイ オードなどの光発生器11と、レーザ光の光軸上に、ハー フミラー12と、対物レンズ13と、4つの受光面41~44を 有するフォトダイオード等の4分割フォトディテクタ14 と、加算器15と、トラッキングコイル16とを備えてい る。

また、トラッキングサーボ部2Aは、加算器30及び31 と、波形整形回路23及び24と、位相比較器25と、積分器 を有する増幅器28と、イコライザアンプ29を備えてい

また、復調ブロック6は、波形整形回路61と、遅延回 路62と、乗算器63と、検波フィルタ64とを備えている。

次に、第10図を用いて、従来の光学式情報読取り装置 の動作を説明する。

レーザ光発生器11より発せられたレーザ光しは、ハー フミラー12を通過する。そして、対物レンズ13により光 学式ディスクD上の情報記録ピットに集光される。レー ザ光Lは光学式ディスクDの記録面で反射される。この 反射光は、再び対物レンズ13を通過する。反射光は、今 度はハーフミラー12により光路を変えられ、4分割フォ トディテクタ14の受光面41、42、43、44上に照射され光 電変換される。ここで、4分割フォトディテクタ14の各 受光面41、42、43、44の光量に対応する光電変換出力信 50 ss と反転パルス信号Ss 、Ss は、D形フリップフロップ

号を光出力信号S1、S2、S3、S4とする。光出力信号S1、 S₂、S₃、S₄は加算器15に入力されRF(RF:Radio Frequen cvの略)信号Ssが出力される。ここに、

 $S_5 = S_1 + S_2 + S_3 + S_4$

の関係がある。S₁+S₂+S₃+S₄は総和信号ともいう。 また、光出力信号S1とS3は、加算器30に入力され、対

角和信号Salとして出力される ここに、

 $S_{31} = S_1 + S_3$

10 の関係がある。

一方、光出力信号S2とS4は、加算器31に入力され、対 角和信号S32 として出力される。

ここに、

 $S_{32} = S_2 + S_4$

の関係がある。

総和信号S₅は、復調ブロック6によって復調され音声 ・映像等の情報信号として出力される。

ここで、光学式ディスクD上の情報記録ピットおよび レーザ光のスポットの位置関係と、4分割フォトディテ クタ14の各受光面の光強度分布との関係を模式的に示し たものが第11図である。図上、円形で示すレーザ光のス ポットが図上矢印方向に走査すると、情報記録ピットに よる回折の影響が4分割フォトディテクタ14の各受光面 41~44に時間差をもって現れる。すなわち、レーザ光ス ポットが \mathbf{O} の状態では、面受光面 $41\sim44$ には均等に反射 光が当たっている。②の状態では、受光面44が先にピッ トの回折の影響を受ける。③の状態では、受光面43、44 ともにピットの回折の影響を受ける。 4の状態では、受 光面43がピットの回折の影響を受ける。このため、対角 和信号 $S_{31} = S_1 + S_3$ と、 $S_{32} = S_2 + S_4$ の波形は、第12図に 示すように位相の差を生じる。第12図(A)はS31 の位 相が進む場合を、又第12図(B)はS₃₂の位相が進む場 合を示している。いずれの位相が進むかはレーザ光のス ポットがトラックに対してどちらの方向にずれるのかに よって決まる。そして、この位相差の量がトラッキング のずれ量に対応し、位相差が「進み」であるか「遅れ」 であるかがトラッキングのずれの方向に対応している。

したがって、対角和信号Sai とSaz の位相ずれの極性 (土) と量がわかれば、その極性と逆の方向に同量修正 することによりトラッキング制御を行うことができる。 この方式のトラッキング制御を「時間差法」と呼ぶ。時 間差法では、対角和信号Sai とSaz をリミッタ、コンパレ ータ等を用いた波形整形回路23、24にそれぞれ入力して パルス信号Saa 、Saa を生成し、さらにこのパルス信号の 反転パルス信号S*4 、S** を生成する(第12図)。これら の信号S33 ~S36 は位相比較器25に入力される。位相比較 器25は、第13図に示すように、4つのD形フリップフロ ップ回路251、252、253、254と、加算器255および25 と、差動増幅器257とを備えている。パルス信号Sm 、S

回路251~254のクロック入力Cx 及びクリアパルス入力Cx に供給される。そしてそのQ出力信号Ssr、Sss、Sss、S w は第12図に示すように、パルス信号と反転パルス信号 の両エッジで検出したパルス信号となり、これらは、位 相の進み又は遅れの方向とずれ量に対応している。これ らを加算器255、256により加算し、その出力を差動増幅 器257に入力すると第12図に示すような位相差信号Sa と して出力される。

この位相差信号Saa は、増幅器28に入力され、積分さ れるとともに増幅された後、信号S4 として出力され る。信号S44 は、イコライザアンプ29に入力される。そ してその出力信号Sas がトラッキング制御信号としてト ラッキングコイル16に入力され、レーザ光のトラッキン グ制御を行う。

[発明が解決しようとする課題]

しかし、上記従来の光学式情報読取り装置において は、4分割フォトディテクタの対角方向の出力信号の和 信号どうしの位相差を検出する方式のため、光学式ディ スクの表面に傷または汚れがあった場合に、トラックは ずれを引き起こすという問題点があった。

すなわち、レーザ光が光学式ディスク表面の傷または 汚れの部分を通過するとき、4分割フォトディテクタ上 では、傷または汚れによって光量の一部または全部が減 少するものと考えられる。上記従来のトラッキングサー ボの場合は、対角和信号S1+S2およびS2+S4の信号の位 相差を検出し、これをトラッキング制御信号として使用 する。ところが、最適トラッキング時にディスク表面の 傷の部分を通過し、第14図のハッチ部分に示すように片 側半分の光量が減少した場合には、対角和信号Si +Si と S₂ +S₄の位相差は0とならず差が生じるため、トラッキ ングエラーを発生する。したがって、レーザ光とトラッ クとの間にずれがないにもかかわらず、見かけ上のトラ ックずれ信号が出力され、トラックはずれを引き起すこ とになる。

本発明の目的は、光学式ディスク表面に傷や汚れ等が 存在してもトラッキング制御信号を正確に検出しうるト ラッキングサーボ部を有する光学式情報読取り装置を提 供することにある

〔課題を解決するための手段〕

上記課題を解決するために、本発明の光学式情報読取 40 り装置は、第1図に示すように、光ビーム照射手段R と、光検出手段Pと、トラッキング制御手段Taを備えて 構成する。光検出手段Pは4分割受光面を有している。 また。トラッキング制御手段Ta は、加算器Ai 及びA2 と、 第1の位相比較器C1と、第2の位相比較器C2とアクチュ エータAcr とを含んでいる。

〔作用〕

上記構成を有する本発明によれば、第1図に示すよう に、光ビーム照射手段Rは、情報記録媒体Mの情報記録 ームBは情報記録面で反射され反射光ビームとして光検

出手段Pに入射する。光検出手段Pは、この反射光ビー ムを光電変換して電気信号を出力する。

トラッキング制御手段Tk内の加算器Aiは光検出手段P の4分割受光面から出力される電気信号の総和信号Srを 抽出し、第1の位相比較器にと第2の位相比較器にた出 力する。

第1の位相比較器Ciは、光検出手段Pの4分割受光面 の対角位置にある一対の受光面のうちいずれか一方の受 10 光面から出力される第1の電気信号Siと総和信号Siとの 位相を比較して第1の位相比較結果信号Sci として加算 器ム₂に出力する。

第2の位相比較器C2は、光検出手段Pの4分割受光面 の対角位置にある一対の受光面のうちの他方の受光面か ら出力される第2の電気信号SIIと総和信号Sr との位相 を比較して第2の位相比較結果信号Scii として加算器Az に出力する。加算器A2は、第1の位相比較結果信号Sa と第2の位相比較結果信号Scii とを加算してトラッキン グ制御信号Sm としてアクチュエータAm に出力する。ア 20 クチュエータAcr は、トラッキング制御信号Sm により、 光ビームBを信号トラックに正確に追随せしめるよう に、光ビーム照射手段Rの位置を移動し修正する。

〔実施例〕

第2図に、本発明の実施例である光学式情報読取り装 置100を示す。

第2図は、光学式ピックアップ部1とトラッキングサ ーボ部2と復調ブロック6について示している。

光学式ピックアップ部1は、レーザダイオードなどの 光発生器11と、レーザ光の光軸上に、ハーフミラー12 と、対物レンズ13と、4つの受光面41~44を有するフォ トダイオード等の4分割フォトディテクタ14と、加算器 15と、トラッキングコイル16とを備えている。

またトラッキングサーボ部2は、積分器を有する増幅 器21及び22と、波形整形回路23及び24と、位相比較器25 及び26と、加算器27と、増幅器28と、イコライザアンプ 29とを備えている。

また、復調ブロック6は、リミッタ61と遅延回路62 と、乗算器63と、検波フィルタ64とを含んでいる。

ここに、レーザダイオード11と対物レンズ13は光ビー ム照射手段を構成している。また、ハーフミラー12と4 分割フォトディテクタ14は光検出手段を構成している。 そして、加算器15とリミッタ61とトラッキングサーボ部 2とトラッキングコイル16はトラッキング制御手段を構 成している。

また、位相比較器25は第1の位相比較器を構成し、位 相比較器26は第2の位相比較器を構成している。

次に第2図を用いて、本発明の光学式情報読取り装置 の動作を説明する。

レーザ光発生器11より発せられたレーザ光しは、ハー 面上の信号トラックに光ビームBを照射する。この光ビ 50 フミラー12を通過する。そして、対物レンズ13により光 学式ディスクD上の情報記録ピットに集光される。レーザ光Lは光学式ディスクDの記録面で反射される。この反射光は、再び対物レンズ13を通過する。反射光は、今度はハーフミラー12により光路を変えられ、4分割フォトディテクタ14の受光面41、42、43、44上に照射され光電変換される。ここで、4分割フォトディテクタ14の受光面41、42、43、44の光量に対応する光電変換出力信号を光出力信号 S_1 、 S_2 、 S_3 、 S_4 とする。光出力信号 S_1 、 S_2 、 S_3 、 S_4 は加算器15に入力されRF(RF: Rad io Frequencyの略)信号 S_5 が出力される。ここに、

 $S_5 = S_1 + S_2 + S_3 + S_4$

の関係がある。S₁ +S₂ +S₃ +S₄ を総和信号ともいう。

光出力信号S₁ は、増幅器21に入力され、所定のレベル値まで増幅され、増幅信号S₈ としてリミッタ、コンパレータ等を用いた波形整形回路23に出力される。波形整形回路23は、増幅信号S₈ を正・反転パルス信号S₁₀ およびS₁₁ として位相比較器25の入力端に出力する。

一方、総和信号S₅ は、復調ブロック6によって復調され、音声・映像等の情報信号として出力される。総和信号S₅ は、まず波形整形回路61に入力され、正・反転パルス信号S₆ 及びS₇ として出力される。この正・反転パルス信号S₆ 及びS₇ が同じく位相比較器25に入力される。位相比較器25は、総和信号S₅ と光出力信号S₁ との位相差を表す位相差信号S₂₀ を出力する。

また、光出力信号S₃ は、増幅器22に入力され、所定のレベル値まで増幅され、増幅信号S₃ として波形整形回路24に出力される。波形整形回路24は、増幅信号S₃ を正・反転パルス信号S₁₂ 及びS₁₃ として位相比較器26に出力する。

一方、復調ブロック6からは、正・反転パルス信号Sa及びSrが同じく位相比較器26に入力される。位相比較器26は、総和信号Ssと光出力信号Ssとの位相差を表す位相差信号Szrを出力する。

位相差信号 S_{20} 及び S_{21} は、加算器27に入力され、和信号 S_{28} として増幅器28に出力される。この和信号 S_{29} は、増幅器28により積分されると共に増幅された後、信号 S_{29} としてイコライザアンプ29に出力される。この増幅信号 S_{29} は、イコライザアンプ29によりイコライズされた後、トラッキング制御信号 S_{20} として出力される。トラッキング制御信号 S_{20} は、トラッキングコイル16に入力され、レーザ光のトラッキング制御を行う。位相差信号 S_{20} 及び S_{27} と、信号 S_{29} を第 8 図に示す。

第3図に、位相比較器25及び26の例を示す。

第1の位相比較器25は、4つのD形フリップフロップ 回路251、252、253、254と、加算器255及び256と、差動 増幅器257とを備えている。また、第2の位相比較器26 は、4つのD形フリップフロップ回路261、262、263、2 64と、加算器265及び266と、差動増幅器267とを備えて いる。パルス信号S₆、S₁₀ と反転パルス信号S₇、S₁₁ は、 D形フリップフロップ回路251~254のクロック入力C₆及 50

びクリアパルス入力C₁に供給される。そしてQ出力信号 S₁₄、S₁₅、S₁₆、S₁₇は、加算器255、256により加算される。その出力S₁₈及びS₁₉は差動増幅器257に入力され、位相差信号S₂₀として出力される。パルス信号S₆、S₁₂と反転パルス信号S₇、S₁₃は、D形フリップフロップ回路261~264のクロック入力C₁及びクリアパルス入力C₁に供給される。そしてQ出力信号S₂₁、S₂₂、S₂₃、S₂₄は、加算器265、266により加算される。その出力S₂₅及びS₂₆は差動増幅器267に入力され、位相差信号S₂₇として出力さ れる。

次に、本発明の作用について、さらに詳細に説明する。

4分割フォトディテクタ14上の光強度変調は、光学式ディスクDの情報記録ピットによって回折された回折光の重ね合わせによって引き起こされるとみることができる。そこで、ピットによる0次回折光と1次回折光の位相差を表すパラメータを、

 $\phi = \text{ピット構成による 0 次回折光と 1 次回折光の位相差}$ $\Delta T_0 = \text{トラックずれによる 0 次回折光と 1 次回折光の位 20 相差$

ω t = タンジェンシャル方向への移動による 0 次回折光 と 1 回折光の位相差

(ここに、 ω はRF信号の各周波数、tは時間を示す。) とする。 Δ To は 1 トラックずれるごとに $0 \sim 2$ π まで変化し、 ω t は 1 つのピットを越えるごとに $0 \sim 2$ π まで変化する。フォーカシングサーボが作動中は、 4 分割フォトディテクタ14上では 0 次回折光と 1 次回折光が重なり、各受光面 $41\sim44$ の光出力信号 $S_1\sim S_4$ の値は以下に示すようになる。

- $S_1 = C_1 \cos \omega \ t + C_2 \cos (\omega \ t + \phi) + C_3 \cos (\omega \ t \phi) + C_4 \cos (\omega \ t + \Delta T_0 + \phi)$...① $S_2 = C_1 \cos \omega \ t + C_2 \cos (\omega \ t \phi) + C_3 \cos (\omega \ t + \phi) + C_4 \cos (\omega \ t \Delta T_0 \phi)$...② $S_3 = C_1 \cos \omega \ t + C_2 \cos (\omega \ t \phi) + C_3 \cos (\omega \ t + \phi) + C_4 \cos (\omega \ t + \Delta T_0 \phi)$...③ $S_4 = C_1 \cos \omega \ t + C_2 \cos (\omega \ t + \phi) + C_3 \cos (\omega \ t \phi) + C_4 \cos (\omega \ t \Delta T_0 + \phi)$...④ $C_2 = C_1 \cos \omega \ t + C_2 \cos (\omega \ t \Delta T_0 + \phi)$...④ $C_3 = C_1 \cos \omega \ t + C_2 \cos (\omega \ t \Delta T_0 + \phi)$...④ $C_4 = C_1 \cos \omega \ t + C_2 \cos (\omega \ t \Delta T_0 + \phi)$...④ $C_5 = C_1 \cos \omega \ t + C_2 \cos (\omega \ t \Delta T_0 + \phi)$...④ $C_7 = C_1 \cos \omega \ t + C_2 \cos (\omega \ t \Delta T_0 + \phi)$...④ $C_7 = C_1 \cos \omega \ t + C_2 \cos (\omega \ t \Delta T_0 + \phi)$...④ $C_7 = C_7 \cos \omega \ t + C_7 \cos (\omega \ t \Delta T_0 + \phi)$...④
- 0 また、最適トラッキング $\Delta T_0 = 0$ であるから、式 $\mathbf{\Phi} \sim$ $\mathbf{\Phi}$ は以下のようになる。

$$S_{1} = C_{1} \cos \omega \ t + (C_{2} + C_{4}) \cos (\omega \ t + \phi) + C_{3} \cos (\omega \ t - \phi) \qquad \cdots \textcircled{5}$$

$$S_{2} = C_{1} \cos \omega \ t + (C_{2} + C_{4}) \cos (\omega \ t - \phi) + C_{3} \cos (\omega \ t + \phi) \qquad \cdots \textcircled{5}$$

$$S_{3} = C_{1} \cos \omega \ t + (C_{2} + C_{4}) \cos (\omega \ t - \phi) + C_{3} \cos (\omega \ t + \phi) \qquad \cdots \textcircled{7}$$

$$S_{4} = C_{1} \cos \omega \ t + (C_{2} + C_{4}) \cos (\omega \ t + \phi) + C_{3} \cos (\omega \ t - \phi) \qquad \cdots \textcircled{8}$$

本発明では、4分割フォトディテクタ14の総和信号S₁

 $+S_2 + S_3 + S_4$ と任意の一つの光出力信号 S_1 の位相差を検出し、これに総和信号 $S_1 + S_2 + S_3 + S_4$ と S_1 と対角線位置にある光出力信号 S_3 の位相差を加算した結果をトラッキング制御信号とすることによってディスク表面の傷または汚れによるトラッキング制御信号の乱れを低減することを可能にした。これをさらにベクトル表示図を用いて詳細に説明する。

ディスク表面に傷や汚れがなく最適トラッキング状態 にある時、4分割フォトディテクタ出力信号Si、S2、 S₃、S₄をそれぞれ総和信号と位相比較すると、第4図の ベクトル図(I)~(IV)のようになる。ここに、第4 図(I)は光出力信号S₁を、第4図(II)は光出力信号 S₂を、第4図(III)は光出力信号S₃を、第4図(IV) は光出力信号Saを示している。Sa~Sa各々において3つ のベクトル和のなす角度が位相差となる。ここで各々の ベクトルは、式5~8の各項に対応しており、第4図の C₁~C₂ はベクトルの大きさを表している。最適トラッキ ング状態では、S₁ +S₃ とS₂ +S₄ の各々の3つのベクトル の合計はS₁とS₃の各々の合成ベクトルとS₂とS₄の各々の 合成ベクトルに対して対称であることより0度方向にな 20 る。ところが、ディスク表面の傷または汚れの上をトレ ースし4分割フォトディテクタ上に光量変化が発生し、 第14図のようにS₁とS₂の光量が減少した場合は、第5図 の(A)と(B)に示すようにSiとSiそれぞれO度方向 を示さなくなり、これが最適トラッキング状態であるに も関わらずトラッキングエラーを発生させる原因とな

一方、4分割フォトディテクタ14の総和信号S₁ + S₂ + S₃ + S₄ はラジアル方向(ディスク半径方向)に関する位相情報を持っていない為、ディスク表面の傷または汚れの部分を通過しフォトディテクタ上で第14図にように光量が減少した場合でも0度方向を指したままである。また、S₁ の3つのベクトルの合成ベクトルとS₃ の3つの合成ベクトルは各々第14図のような光量変化によって大きさは変化するが同一方向を示す。従ってディスク表面の傷または汚れによってフォトディテクタ上の光量が第14図のように変化しても、最適トラッキング状態では総和信号とS₃ の位相比較結果と、総和信号とS₃ の位相比較結果を加算した結果は0となる。

次に総和信号と S_1 の位相結果を総和信号と S_2 の位相比較結果を加算した結果がトラックずれ量を示すことを第6図に基づいて説明する。第6図の(A)と(B)はトラックずれがある場合の S_1 と S_2 の信号変化を各々ベクトル図で示したものである。すなわち、第6図(A)は光出力 S_1 を示し、第6図(B)は光出力 S_2 を示している。また、第7図の(A)と(B)は第6図の(A)と

(B) において各々ベクトル加算し合成ベクトルを求めたものを示す。トラックずれの増加とともに第6図の

(A)と(B)の中のΔ™で示した角度が増加する。この時に上級和信号によりよりより、

10

7図(A)に示した4つのベクトルの合成ベクトルのなす角度として示される。ここで、ベクトルにはトラックずれの増加と共にそれぞれ正または負の方向に回転する。トラックずれが0の場合 S_1 と S_2 の合成ベクトルには0度に対して対称になり、トラッキング制御信号もまた0になる。トラックずれが発生し ΔT_0 が正の方向に増加した場合、 S_1 及び S_2 の合成ベクトルのなす角度は共に増加し、 ΔT_0 が負の方向に増加した場合、 S_1 及び S_3 の合成ベクトルのなす角度は共に増加した場合、 S_1 及び S_2 の合成ベクトルのなす角度は共に減少する。従って S_1 のなす角度の大きさと S_1 のなす角度の大きさを加算した結果は、トラックずれの量に見合った量となる。すなわち、総和信号 S_1 + S_2 + S_3 + S_4 と S_1 の位相比較結果と総和信号 S_1 + S_2 + S_3 + S_4 と S_3 の位相比較結果と加算した結果はトラックずれ量を示すことになる。

なお、上記実施例では 4 分割フォトディテクタ14の対角位置にあるディテクタ41及び43の光出力信号 S_1 と S_3 を各々総和信号 S_1 + S_2 + S_3 + S_4 と位相比較した結果を加算しトラッキング制御信号 S_{20} を検出したが、他の対角位置の光出力信号 S_2 と S_4 を各々総和信号 S_1 + S_2 + S_3 + S_4 と位相比較した結果を加算しても同様のトラッキング制御信号が得られる。

また、上記実施例において用いた総和信号 $S_1 + S_2 + S_3 + S_4$ のかわりに部分的な和信号 $S_1 + S_2$ または $S_3 + S_4$ を用いても同様の効果が得られる。

[発明の効果]

以上述べた通り、本発明によれば、フォトディテクタの4分割受光面の対角位置にあるディテクタの光出力信号を各々総和信号と位相比較した結果を加算することによって、トラッキング制御信号を出力することができる。従って、光学式情報記録ディスク表面に傷または汚れがあった場合でも、特殊な光学部品を追加することなしに安定したトラッキング制御信号を得ることができるという利点を有する。

【図面の簡単な説明】

第1図は本発明の原理説明図、

第2図は本発明の光学式情報読取り装置の実施例の構成 を示すブロック図、

第3図は本発明における第1位比較相器及び第2位相比較器の構成を示す図、

第4図は最適トラッキング状態での4分割フォトディテクタの各受光面の光出力信号を示すベクトル表示図、第5図はレーザ光がディスク上の傷または汚れの部分を通過したときの各対角方向の光出力信号を示すベクトル表示図、

第6、7図は本発明の作用を示すべクトル表示図、 第8図は本発明における位相差信号及びトラッキング制 御信号を示す図、

第9図は従来の光学式情報読取り装置の概略ブロック図、

の時S₁と総和信号S₁+S₂+S₃+S₄の位相比較の結果は第 50 第10図は従来の光学式情報読取り装置の構成を示すプロ

11

ック図、

第11図は情報記録ピット及びレーザ光スポットの位置関 係と4分割フォトディテクタの各受光面の光強度分布と の関係を示す模式図、

第12図は時間差法によるトラッキング制御の動作を説明 する信号波形図、

第13図は従来例における位相比較器の構成を示す図、 第14図はレーザ光が光学式ディスク上の傷または汚れの 部分を通過した時のフォトディテクタ上での光量変化を 示す図である。

- 1…光ピックアップ部
- 2、2A…トラッキングサーボ部
- 3…フォーカシングサーボ部
- 4…回転サーボ部
- 5…スピンドルモータ
- 6…復調ブロック
- 11…光発生器
- 12…ハーフミラー
- 13…対物レンズ
- 14…4分割フォトディテクタ
- 15…加算器
- 16…トラッキングコイル
- 21、22…増幅器
- 23、24…波形整形回路

* 25、26…位相比較器

27…加算器

28…増幅器

29…イコライザアンプ

30、31…加算器

41~44…受光面

61…波形整形回路

62…遅延回路

63…乗算器

10 64…検波フィルタ

100、101…光学式情報読取り装置

251~254、261~264…D形フリップフロップ回路

12

255、256、265、266…加算器

257、267…差動增幅器

Aı、A2…加算器

Аст …アクチュエータ

C₁…第1の位相比較器

C₂…第2の位相比較器

D…光学式ディスク

20 L…レーザ光

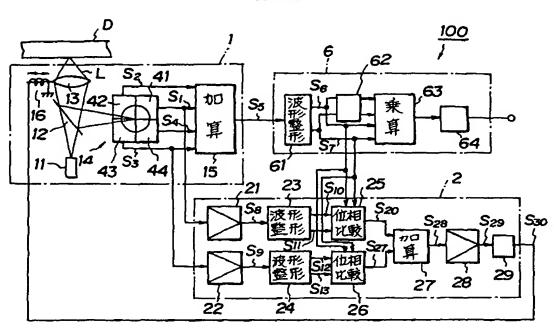
P···光検出手段

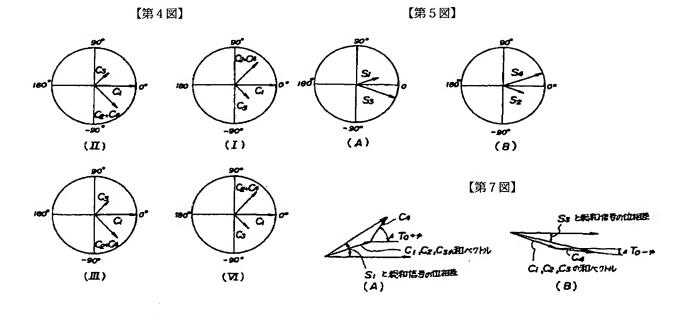
R…光ビーム照射手段

S1~S45 信号

【第1図】 【第8図】 ςM T_R Szq 520 S₂₇ 加口 耳 s ST ScT S_{I} 位相 【第14図】 比較 STR 770 SII 位相 叿較 ScII C₂ タンジェンシャル方向 43 ランアルオド

【第2図】





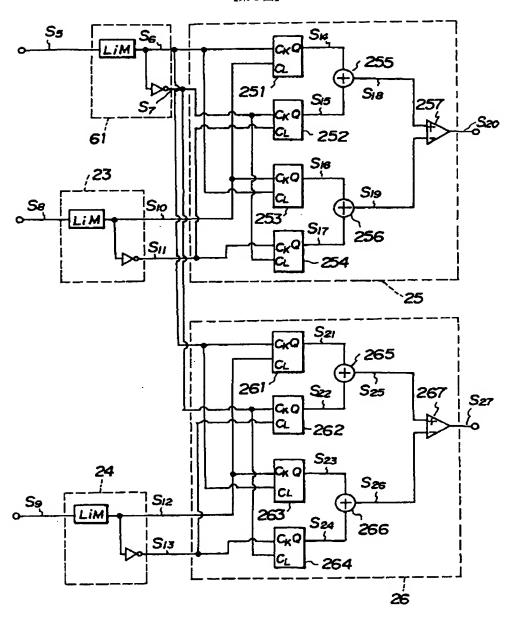
(A)

(B)

【第6図】

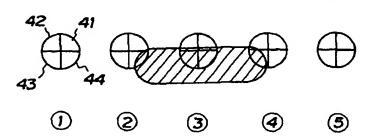
. . . ., .

【第3図】

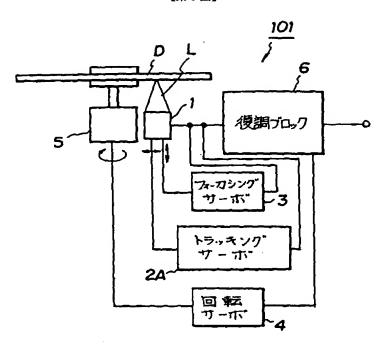


【第11図】

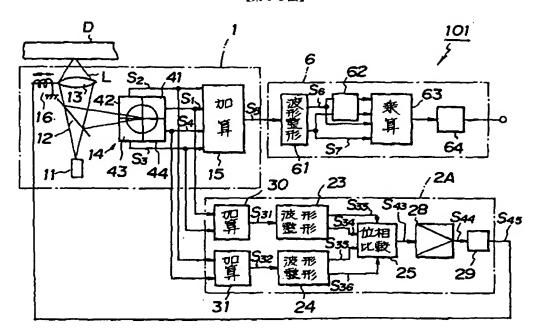
レーザ光スポットの走査方向



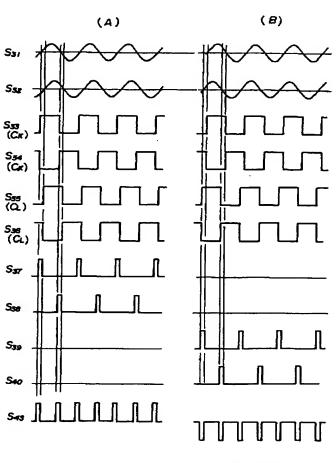
【第9図】



【第10図】



【第12図】



【第13図】

